

Les paramètres atomiques sont dans le Tableau 1.\* Les distances et angles caractéristiques de cette structure sont regroupés dans le Tableau 2. La molécule avec la nomenclature des atomes est schématisée sur la Fig. 1.

**Littérature associée.** Zervos (1986).

\* Les listes des facteurs de structure, des facteurs d'agitation thermique anisotrope, des paramètres des atomes d'hydrogène et angles de torsion ont été déposés au dépôt d'archives de la British Library Document Supply Centre (Supplementary Publication No. SUP 43909: 16 pp.). On peut en obtenir des copies en s'adressant à: The Executive Secretary, International Union of Crystallography, 5 Abbey Square, Chester CH1 2HU, Angleterre.

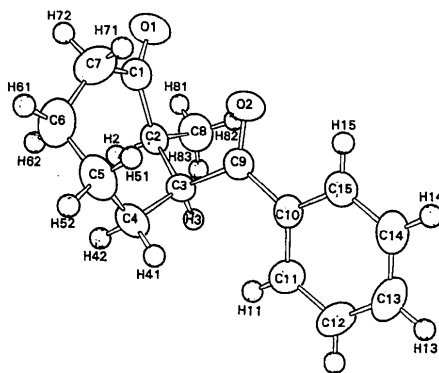


Fig. 1. Vue perspective de la molécule avec la nomenclature des atomes (ORTEPII, Johnson, 1976).

### Références

FRENZ, B. A. (1983). *Enraf-Nonius Structure Determination Package*. College Station, Texas 77840, E.-U., et Enraf-Nonius, Delft, Hollande.

*International Tables for X-ray Crystallography* (1974). Tome IV, pp. 72-73. Birmingham: Kynoch Press. (Distributeur actuel D. Reidel, Dordrecht.)

JOHNSON, C. K. (1976). *ORTEPII*. Rapport ORNL-5138. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, E.-U.

MAIN, P., FISKE, S. J., HULL, S. E., LESSINGER, L., GERMAIN, G., DECLERCQ, J. P. & WOOLFSON, M. M. (1982). *MULTAN11/82. A System of Computer Programs for the Automatic Solution of Crystal Structures from X-ray Diffraction Data*. Univ. de York, Angleterre, et Louvain-la-Neuve, Belgique.

WALKER, N. & STUART, D. (1983). *Acta Cryst.* A39, 159-166.

ZERVOS, M. (1986). Thèse, Univ. Paris XI, Orsay, France.

## International Union of Crystallography

*Acta Cryst.* (1987). C43, 1648

### Commission on Crystallographic Apparatus

As a result of an expression of concern by the Commission on Journals, with respect to the problem of the underestimation of standard deviations in the lattice constants reported in papers submitted to the journals published by the International Union of Crystallography the Commission on Crystallographic Apparatus has decided to set up a project to assess the

cause of the problem and to determine ways in which the problem may be solved.

This project (The Accuracy in Lattice Parameter Measurement Project) is to be organized by Professor Sagrario Martinez-Carrera of the Instituto de Química Física 'Rocasolano'.

Any scientists who wish to participate in, or to obtain further details about this project should contact Professor Sagrario Martinez-Carrera, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Química Física 'Rocasolano', Serrano 119, Madrid, Spain.